

ICP - Mass Spectrometry

文

用

作者:

Chady Stephan, Ph.D.

Aaron Hineman

PerkinElme r, Inc. Woodbridge, Ontario CAN

采用NexION 350 ICP-MS 单颗粒模式分析NIST金 纳米颗粒参考物质

引言

工程纳米材料(ENs)是指生 产和/或控制材料的过程中,至 少有一个维度的尺寸范围1到

100nm。通常,他们与相同成分整体材料相比,具有不同的属性,使人们对其在广泛的工业和商业应用中拥有极大的兴趣。

最近的研究表明,一些纳米颗粒可能会有害于人体。Journal of Nanoparticle Research杂志上2009报道了一项实验室研究表明, 低浓度的纳米氧化锌颗粒仍然可危害人体的肺细胞(Weisheng et al. 2009)¹。其他研究也表明微小的银粒子(15nm)可杀 死实验老鼠肝和脑细胞。在纳米尺度下,颗粒更具化学活性和 生物活性,导致它们更易渗透入组织和细胞中(Braydich-Stolle et.al., 2005)²。



为了更好地理解纳米颗粒的影响,需要评估几个关键特征,如浓度、成分、颗粒大小、形状和其它表面特性(图1)。鉴于上述需求,几种分析仪器必须被用来表征 这些材料。表1列出了重要特性和现有的分析技术。



图1. 纳米颗粒特性的重要参数

表1纳米材料特性和采用的分析技术

				Nanomaterial Characteristic								
Analytical Technique			Particle Size	Particle Size Distribution	Surface Charge	Surface Area	Shape	Agglomeration	Structure	Composition		
Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry	ICP-MS	•								•		
Single Particle ICP-MS	SP-ICP-MS	•	•	•				•		•		
Field Flow Fractionation + ICP-MS	FFF-ICP-MS	•	•				•	٠		•		
Liquid Chromatography/Mass Spectrometry	LC/MS	•								•		
Optical Spectroscopy - UV/Vis	UV/Vis									•		
Fluorescence Spectroscopy	FL	•	٠					•		•		
Turbidity												
Scanning Electron Microscopy	SEM						•					
Transmission Electron Microscopy (+EDX)	TEM		•	•		•	•	•				
Atomic Force Microscopy	AFM		•	•		•	•					
Confocal Microscopy			•	•			•	•	•			
Field Flow Fractionation	FFF			•			٠	•				
Dynamic Light Scattering	DLS		•	•			•	•				
Static Light Scattering	SLS		•				•	•				
Laser-Induced Plasma Spectroscopy	LIPS		•									
Dialysis			•	•								
Electrophoresis and Capillary Electrophoresis			•	•	•							
Ultrafiltration			•	•								
Centrifugation			•	•				•				
Filtration			•	•								
Nanoparticle Iracking Analysis	NIA		•	•				•				
Hydrodynamic Chromatography	HDC		•	•								
Laser-Induced Breakdown Detection	LIBD		•	•				•				
Size Exclusion Chromatography	SEC		•	•								
Selected Area Electron Diffraction	SAED			•					•			
Zeta Potential by DLS					•							
Molecular Gas Absorption (BET)	VPC				•	•						
X-ray Photoelectron Spectroscopy	XPS				•	•				•		
X-Idy DillidClion									•			
Ouartz Misrobalansos	IGA									•		
Qual 2 Microbaldices												
FT-IR Imaging	1 1-11											
Raman Spectroscopy												
TGA Coupled with Gas Chromatography/Mass Spectrometry	TGA-GC/MS								-			
Electron Energy Loss Spectronconv	FELS (+EDX)											
Licenon Energy Loss spectroscopy												

等离子体质谱是一种领导分析技术,用于测量和评价含 金属颗粒的重要特性⁴。低检测限对测定溶液样品中低 浓度颗粒或单颗粒特性是非常重要的。另外,仪器参 数较灵活,如停留时间和电学速度能影响数据采集的质 量。本工作探索NexION 350 ICP-MS对测定工业金属纳 米粒子的重要特性的能力。

实验

所有工作将使用一台NexION 350 ICP-MS (珀金埃尔默, 谢尔顿, CT, U.S.), 在单颗粒模式下应用Syngistix TM 模块软件。单颗粒分析模式 (SP-ICP-MS) 在测定溶解分 析物和纳米颗粒分析物有明显区别,可以测定纳米粒子 尺寸,尺寸分布和评估团聚。与一个尺寸分离技术 (如 场流流动技术FFF或色谱LC)进行联用,ICP-MS具有测定 颗粒大小、尺寸分布、表面电荷和表面功能。

NexION 350 ICP-MS具有短的停留时间10µm,且无需电 子定位时间,数据采集速度高达100 000点/s。NexION 350 ICP-MS具有独一无二的离子传输设计(三锥接口 TCI和四级杆离子偏转系统QID),在SP-ICP-MS模式对 于评估纳米颗粒比例、不同基体中离子的转化和传输非 常重要(如环境,生物和食品等)。

金纳米颗粒标准参考物质(NIST 8011,8012和8013-NIST, Gaithersburg, MD, U.S.)用于所有分析中。

悬浮于去离子水的金颗粒浓度为250 000颗/mL。实验不添加硝酸,为避免金纳米颗粒溶解。

表2 NexION 350 ICP-MS操作条件

Parameter	Value
Instrument	NexION 350D ICP-MS
Nebulizer	Concentric
Spray Chamber	Baffled Cyclonic
Torch and Injector	Glass Torch and Glass Injector
Power (W)	1600
Plasma Gas (L/min)	17
Aux Gas (L/min)	1
Neb Gas (L/min)	1.03
Sample Uptake Rate (mL/min)	0.3
Sample Tubing (Standard)	Orange/Green
Dwell Time (µs)	100



图2单颗粒ICP-MS模式下测量纳米粒子的典型信号。每个单纳 米颗粒电离产生一个峰。

所有数据采集和处理均采用Synistix 纳米应用模块。金采 用m/z 197 (唯一同位素), 100 μm停留时间和定位时 间为零。

结果

图2给出了60nm金纳米颗粒(NIST 8013)信号采集的 一部分,每个峰代表一个单颗粒的相应信号。

采用Synistix 纳米应用模块中两种方式可以证实颗粒尺 寸:颗粒标准系列和溶液标准系列进行校准,后者需要 测定系统的传输效率。图3显示了三种不同尺寸金纳米 粒子的强度分布:10,30,60nm (NIST 8011,8012, 8013)。上述分布证实了NexION具有准确测定、计数 和测量各种尺寸纳米粒子的能力。

单纳米粒子产生的脉冲强度与纳米粒子中元素数目成正 比。图4给出了不同NIST SRMs (10, 30, 60nm金纳米粒 子)的纳米粒子的数量与平均强度关系图。

Synistix 纳米应用模块独一无二的性能之一是具有调查纳 米粒子尺寸分布和精确定量每一分布的能力,因此可提 供准确颗粒计数。为评价这个功能,通过将NIST 8012 和NIST 8013(30和60nm)的各种浓度纳米粒子混合于 去离子水中。图5展示采用了Synistix 纳米应用模块中的 尺寸分布。强度峰不同的原因是混合液中存在着不同浓 度:30nm(NIST 8012)颗粒浓度是250 000个/mL,而 60 nm(NIST 8013)颗粒的浓度为10 000个/mL。 为进一步考察NexION 350 ICP-MS与Synistix 纳米应用 模块联用系统的功能,测试了四种含有不同量的30和60 nm的金纳米粒子(NIST 8012和8013)。图6比较了两 种30和60 nm颗粒在四种溶液中的实际颗粒浓度与测得 浓度。实际颗粒浓度与测得浓度值完全一致证实了测量 方法的准确度。



8011); (b) 30nm (NIST 8012); (b) 60nm (NIST 8013).



图4 金纳米粒子(10, 30, 60nm)强度和质量的关系图, 采用Synistix 纳米应用模块。



图5一个混合了30和60nm金纳米粒子的尺寸分布图,应用 Synistix 纳米应用模块。混合液中每种纳米颗粒浓度差异导 致了强度的不同。



图6 四种金纳米颗粒溶液比较图,分别为30nm和60nm颗粒的实际和测得浓度。蓝色(30nm)和绿色(60nm)条形代表实际的纳米颗粒浓度。红色(30nm)和紫色(60nm)条形代表测得的纳米颗粒浓度。

结论

ICP-MS已经快速成为评价纳米材料制造准确性以及环境 中循环的工程纳米材料。当测量溶解元素时,ICP-MS 系统提供准确组成和浓度信息。拥有超快电路的现代仪 器,快速数据处理能力可俘获纳米事件,能够高精度地 在单位时间内采集更多数据。

拥有单颗粒模式Synistix纳米应用模块的珀金埃尔默 NexION 350 ICP-MS,集成了快速、准确数据获取和功 能强大数据分析能力,能够容易的表征金属及含金属纳 米粒子。采用上述硬件与软件联合系统可以测定纳米粒 子的特性,包括辨别溶解和颗粒信号,颗粒尺寸测量和 尺寸分布,以及探索是否团聚。该能力可用于测定食品 和消费品种纳米粒子的性质,探索环境中纳米粒子的归 宿,转移和制造品质等。

参考文献

- Weisheng Lin, Yi Xu, Chuan-Chin Huang, Yinfa Ma, Katie B. Shannon, Da-Ren Chen and Yue-Wern Huang, "Toxicity of nano- and micro-sized ZnO particles in human lung epithelial cells", Journal of Nanoparticle Research, 2009, Volume 11, Number 1, pp 25-39.
- Laura Braydich-Stolle, Saber Hussain, John J. Schlager and Marie-Claude Hofmann, "In Vitro Cytotoxicity of Nanoparticles in Mammalian Germline Stem Cells", Toxicological Sciences, 2005, Volume 88, Issue 2, pp 412-419.
- Hasselhov, M., Kaegl, R., "Analysis and Characterization of Manufactured Nanomaterials in Aquatic Environment", Chapter 6 of Environmental and Human Health Impacts of Nanomaterials, Eds. Lead, J. and Smith, E,. Blackwell Publishing Ltd.
- Salamon, A.W. and *et. al.*, "Nanotechnology and Engineering Nanoparticles – A Primer", PerkinElmer, 2010.
- E.M. Heithmar and S.A. Pergantis "Characterizing Concentrations and Size Distributions of Metal-Containing Nanoparticles in Waste Water (APM 272)", U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, Washington, DC 20460.

珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 地址:上海张江高科技园区张衡路1670号 邮编:201203 电话:021-60645888 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn



要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs

版权所有 ©2014, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer[®] 是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。